Search Notes		
	1866) <b>6</b> 1111 <b>1868</b>	

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination	
10/757,334	JAPIKSE ET AL.	
Examiner	Art Unit	
laar Karshtava	3745	

	SEAR	CHED	
Class	Subclass	Date	Examiner
415	1		
	58.4		
	116		
	144		
	145		
	149.1		
	151		
	910		
	914	7/7/2005	I.K.
		•	

INT	ERFERENC	CE SEARCH	ED
Class	Subclass	Date	Examiner
•			
<u> </u>			ļ

SEARCH N (INCLUDING SEAR)	NOTES CH STRATEGY	<b>'</b> )
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	DATE	EXMR
Consulted Ninh Nguyen	7/7/2005	I.K.
<u>.</u>		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		